CD4081

■ 产品简介

CD4081 是一款采用先进 CMOS 技术设计的集成 4 组 2 输入与门逻辑集成电路。

■ 产品特点

- 低输入电流: I_{IN}≤1uA, @V_{IN}=VDD=18V, Ta=25℃
- 低静态功耗: 典型值 I_{DD}=0.01uA, @VDD=18V, Ta=25℃
- 封装形式: DIP14 、SOP14

- 宽工作电压范围: 3V to 18V
- 4组2输入与门

■ 产品用途

- 逻辑电路
- 工控应用

● 其它应用领域

■ 封装形式和管脚功能定义

管脚 序号	管脚 定义	管脚说明	管脚 序号	管脚 定义	管脚说明
1	A	输入 A	14	VDD	电源正
2	В	输入 B	13	Н	输入H
3	Ј	输出J	12	G	输入 G
4	K	输出 K	11	M	输出 M
5	С	输入C	10	L	输出 L
6	D	输入 D	9	F	输入F
7	VSS	电源地	8	Е	输入E

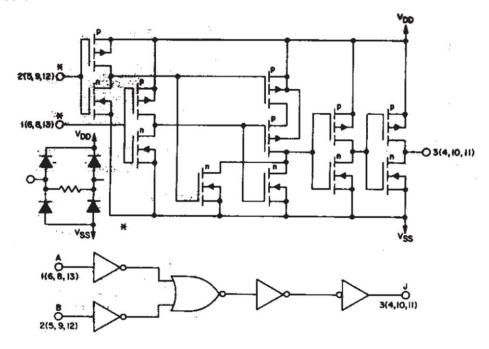
注: CDxxxxD 表示 DIP14 封装, CDxxxxS 表示 SOP14 封装。

■ 极限参数

参数	符号	极限值	单位
工作电压	V_{CC}	-0.5-20	V
输入/输出电压	V_{IN} , $V_{I/O}$	-0. 5+VSS-VDD+0. 5V	V
输入电流	$I_{\rm I}$	±10	mA
耗散功率	P_{D}	500	mW
工作温度	$T_{\mathbf{A}}$	0-70	$^{\circ}$
存储温度	Ts	-65-150	$^{\circ}$
引脚焊接温度	T_{W}	260, 10s	$^{\circ}$

注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤; 同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。

■ 原理逻辑图



■ 真值表

IN	OUTPUTS		
A, C, E, H	J、K、L、M		
0	0	0	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	

注: 0 代表低电平; 1 代表高电平。

■ 推荐工作条件

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	3		18	V
输入输出电压	V_{IN} , $V_{I/O}$	0		VDD	V
工作温度	T_{A}	0		60	$^{\circ}$



■ 电学特性

直流电学特性: (Ta=25℃)

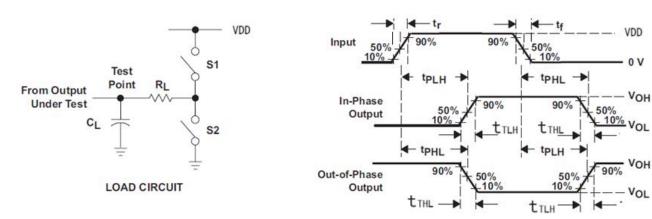
符号	项目	测试条件		VDD (V)	最小值	典型值	最大值	单位
V ₇₁₁	宣山亚大弘	I _O ≪1uA	Vo= 0.5V	5	3. 5			V
	高电平有效 输入电压		Vo= 1V	10	7. 0			V
			Vo= 1.5V	15	11.0			V
	低电平有效 输入电压		Vo= 4.5V	5			1.5	V
V_{IL}		$ I_{O} \leq 1$ uA	Vo= 9V	10			3.0	V
			Vo=13.5V	15			4.0	V
		I _{OUT} <1uA		5	4. 95			V
V_{OH}	高电平输出电压			10	9. 95			V
				15	14. 95			V
		I _{OUT} <1uA		5			0.05	V
V_{OL}	低电平输出电压			10			0.05	V
				15			0.05	V
I_{IN}	输入电流	V_{IN} =VDD or VSS		18		0.01	1.0	uA
1 京山亚岭山山		Vo= 4.6V		5		-1.9		mA
	高电平输出电流	Vo= 2.5V		5		-7. 9		mA
I _{OH}		Vo= 9.5V		10		-3.9		mA
		Vo= 13.5V		15		-14.5		mA
		$V_{O}=0.4V$		5		3. 4		mA
I_{OL}	低电平输出电流	$V_0 = 0.5V$		10		8. 3		mA
		Vo= 1.5V		15		31		mA
	工作电流	V _{IN} =VDD or VSS		5		0.01	1	uA
I_{DD}				10		0.01	3	uA
1 _{DD}				15		0.01	5	uA
				18		0.01	10	uA

交流电学特性: Ta=25℃, R_L=200k, C_L=47pF 见测试方法。

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
INPUTS to OUTPUTS		VDD=5V		90		ns
	t _{PHL} t _{PLH}	VDD=10V		45		ns
		VDD=15V		30		ns
	t _{THL} t _{TLH}	VDD=5V		23		ns
Transition time		VDD=10V		20		ns
		VDD=15V		15		ns

■ 测试方法

1、测量接线和波形示意图



注: 1、CL电容为外接贴片电容(0805),靠近输出管脚接入,电容地靠近芯片VSS接入;

2、Input:端口输入电平,f=1MHz,D=50%;tr=tf≤20ns;

3、Output: 输出测试端;

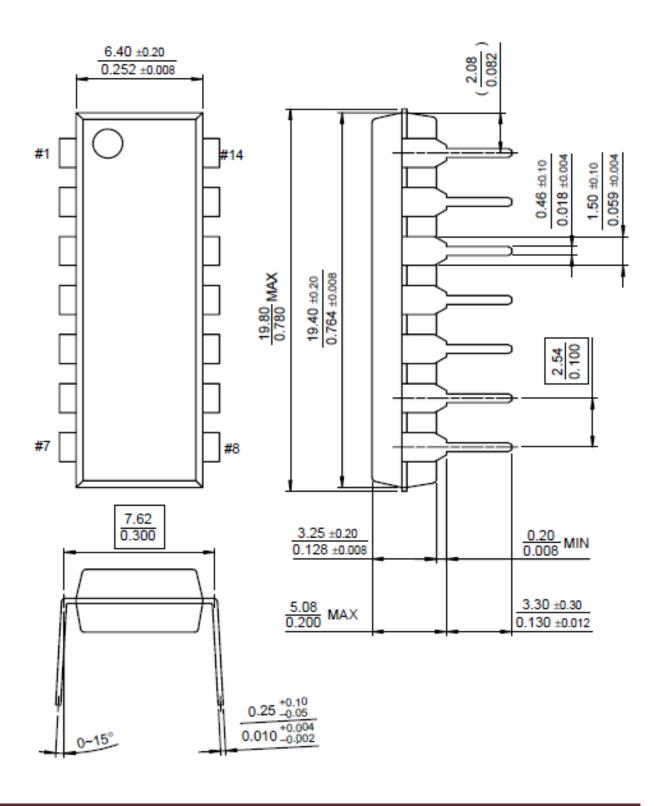
4、S1 断开, S2闭合;

5、以上为交流电学特性表中相应测试项目。

■ 封装信息

单位:毫米 / 英寸

DIP14



S0P14

